DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

4363666

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 58162032 A2 830926 <No. of Patents: 001>

CRYSTALIZATION (English)

Patent Assignee: NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Author (Inventor): NISHIOKA TAKASHI; SHINODA YUKINOBU; OOMACHI TOKUROU

IPC: *H01L-021/20; H01L-021/263

Derwent WPI Acc No: *G 83-805100;

JAPIO Reference No: *070284E000101;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 58162032 A2 830926 JP 8245131 A 820320 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8245131 A 820320 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01224632 **Image available**

CRYSTALIZATION

PUB. NO.:

58-162032 [JP 58162032 A]

PUBLISHED:

September 26, 1983 (19830926)

INVENTOR(s): NISHIOKA TAKASHI

SHINODA YUKINOBU

OMACHI TOKURO

APPLICANT(s): NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT> [000422] (A Japanese

Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

57-045131 [JP 8245131]

FILED:

March 20, 1982 (19820320)

INTL CLASS:

[3] H01L-021/20; H01L-021/263

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS); R003 (ELECTRON BEAM); R096 (ELECTRONIC

MATERIALS -- Glass Conductors)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 217, Vol. 07, No. 284, Pg. 101,

December 17, 1983 (19831217)

ABSTRACT

PURPOSE: To form the layer of a large grain size crystal semiconductor or single crystal semiconductor by executing the first and second scanning by energy bearn at a speed which is higher than that by which respective scanning region is crystallized or recrystallized and by executing the second scanning while the first scanning region is being melted. CONSTITUTION: A striped first scanning region A(sub 1) is formed by an energy beam 3 and is melted. Then, the striped second scanning region A(sub 2) is formed partly overlapping with the first scanning region A(sub 1) and is then melted. Here, the scanning for forming and melting the i-th scanning region A(sub i) is carried out at the speed which is higher than that of crystallization or recrystallization and the (i+1)th scanning following the i-th scanning is carried out while the scanning region A(sub i) is being melted. Thereby, crystallization or recrystallization of the scanning region A(sub 1) progresses from the side edge a(sub 1) toward the scanning region A(sub 2). Thereafter, crystallization or recrystallization of the scanning region A(sub 2) progresses toward the scanning region A(sub 3) from the scanning region A(sub 1) in such a form as succeeding the progress of crystallization or recrysallization of the scanning region A(sub 1), thus resulting in aggregate of large crystal.

Ţ

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-162032

©Int. Cl.3 H 01 L 21/20 21/263 識別記号

庁内整理番号 7739-5F 6851-5F @公開 昭和58年(1983)9月26日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

邻特

頭 昭57-45131

②出

頁 昭57(1982)3月20日

砂発 明 者 西岡孝

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

②発明者際田幸信

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信 研究所内

⑩発 明 者 大町督即

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

四代 理 人 弁理士 田中正治

1.発明の名称 結晶化法

2、特許請求の範囲

上記エネルギピームによる上記第1及び第2の走蓋を、夫年上記第1及び第2の走蓋領域が結晶化乃至再結晶化する速度に比し大なる速度を以てなし、

上記エネルギビームによる上記第2の 進査を、 上記第1の走査領域が増励している間でなすこ とを特徴とする結晶化法。

3. 発明の詳細な説明

以下、本発明を、基板上に結晶半導体乃至単結晶半導体の層が形成されてなる構成を有する 半導体装置を製造する場合に適用するものとして述べよう。

從泉、基板上に結晶半導体乃至単結晶半導体

の個が形成されてなる構成を有する半導体装置 が種々提案されている。

この様な半導体装置を製造する場合、基板が 単結島半導体 悪板であれば、その基板上にエピ **キャンセル 皮長 はによって大なる結晶粒 様を有** する結晶半導体乃至単結晶半導体の輝を形成し

然しながら、菱板が非晶質物質、金属等の非 単結ぶ物質の基板であれば、その基板上にエビ タキシャル成長法によって大なる結晶数役を有 する結晶半導体乃至単結晶半導体の置を形成せ んとしても、それが出来す、この場合、基板上 には非晶質半導体乃至1~5 4 m のごとき種め て小なる結晶粒径を有する結晶半導体の集合体 でなる多結晶半導体の層が形成されるだけであ

この為、従来、次のごとき結晶化法が提案さ

即ち、多め、第1回に示すごとき、非品質物 質、金属等の非単結晶物質の基板1上に、結晶

しめ、以下向後のエネルギビーム3による、順 次 類 3 、 第 4 、 第 5 ········· の 走 査 質 域 A₃ 、 A』、As … …… と夫々第2、第3、第4、… ……の走査論域A₂ 、A₃ 、A₄ ……… 棚とは 反対側で一部重複するストライプ状に第1方向 に延長せる男々、第5、第6………の走査領域 A₄ 、A₅ 、A₆ ………を形成し、これにより 順次第4、第5、第6………の走査領域A』、 A_s 、A_a 、………を増加せしめる、第1方向 どの順次の第4、第5、第6………の走査をな さしめて、職2の第1、第2、第3………の走 玄新頃A₁ 、A₂ 、A₃ ………による領域4 を、 乾品化乃至両結晶化せしめてなる職様を以て、 **贈?を結晶化乃至再結晶化せしめるという結晶** 化法が提案されている。

所で、斯る結晶化法の聯合、結晶化乃至再結 品化されるべき層での、エネルギビーム3によ って走<mark>蚕された走蚕領域A_j 、A_a 、A₃: """</mark> …による領域4が、結島化乃至再結晶化するの は、その領域4の各点が、エネルギビーム3に

海開級58-162032 (2)

化乃至再結晶化せられるべき半導体の齎2が、 例えば所謂CVD法によって形成されてなる情 成の基板体Uが用意されているものとして、そ の個2に対し、第2回と共に多思して明らかな 如く、レーザビーム、電子ビーム、イオンビー ム等のエネルギビーム3による、ストライフな に第 1 方向(これをXとする)に延長せる第 1 の走査領域A₁ を形成し、これによりその第1 の走査領域A, を熔融せしめる、第1方向Xの 第1の走査をなさしめ、次に同じエネルギビー ム3による、第1の走査領域A。 と一部重複す るストライプ状に第1方向Xに延長せる第2の 走査領域A₂ を形成し、これによりその第2の 走査領域A₂ を熔融せしめる、第1方向Xの第 2の走査をなさしめ、次に同じエネルギビーム 3による、第2の走査領域∧2 と第1の走査領 域 A₁ 朝とは反対側で一部重視するストライプ 状に第1方向に延長せる第3の走査領域Ag を 形成し、これによりその第3の走査領域人。 を 嫌酷せしめる、第1方向Xの第3の走査をなさ

よって加熱されて熔融し、次でその各点が、エ ネルギビーム3による加熱がなくなることによ り急運に冷却するからであるが、上述せる結晶 化法に於て、從来は、エネルギビーム3による、 第1 (1 = 1 . 2 . 3 ·······) の走査領域 A; を形成し、これによりその第iの走査領域Ai を熔皺せしめる、第一の走流を、第一の走査鎖 域 A. が結晶化乃至再結晶化する建度に比し小 なる遠度を以てなしていた。

この為エネルギビーム3による、類しの走査 に続く、第(i +1)の走資が、第i の走査額 域 A; の結晶化乃至再結晶化が載了した後にな されるものであった.

従って、上述せる従来の結晶化法の場合、定 査領域A; が、第3回に示す知く、その再側段 a;及びa;′より、矢示の如く、中央部に向って 結晶化乃至再結晶化が進行して、結晶化乃至肖 結島化が終了し、次で、走寮領域A;+t が、向 様に、その両側線®int及び®int より、矢示の 如く中央に向って結晶化乃至再結晶化が進行し

この為、上述せる世東の結晶化法の組合、結晶化乃至再結晶化されるべき難 2 の、 走変領域A1、 A2、 A3 ………による領域 4 の、 結晶化乃至再結晶化が、一辺の長さが最大で、 走窗領域 A1、 A2、 A2、 ……の値の 1 / 2 程度という大いさの結晶の集合体が得られるものとしてなされるに過ぎないという欠点を有していた。

低って、本発明は、上述せる従来の結晶化法を基礎とするも、上述せる欠点のない、新規な結晶化法を提案せんとするもので、以下本発明の実施例を詳述する所より明らかとなるであろう。

本発明の実施例に於ては、第1回及び第2回

向に延長せる第3の走蓋餌線A。 を形成し、こ れによりその第3の走斉領域A_s を増設せしめ る、第1方向×の第3の走査をなさしめ、以下 闷疹のエネルギビーム3による、順次第3、第 4、第5………の走査領域A₃ 、A₄ 、A₅ … ······· と夫々第2、第3、第4、··· ··· の走査賃 以 A₂ 、 A₃ 、 A₄ ··· ···· 例とは反対側で一部重 巻するストライグ状に毎1方向に延長せる第4、 第5、第6………の走変領域A₄ 、A₅ 、A₈ ………を形成し、これにより異次第4、第5、 第号[…]……の走を領域A』、A₄、A₈ ……… を増贈せしめる、第1方向Xの順次の第4、第 5、第6………の走査をなさしめて、贈2の第 1 、第 2 、第 3 ········ の走査賃組A₁ 、A₂ 、 Ag ………による領域4を、結島化乃至再結晶 化せしめてなる眼様を以て、層2を略爲化乃至 **毎結局化せしめるものである。**

然しながら、本発明の実施例に於ては、上述 せるエネルギビーム3による、第1 の走査領域 A。を形成し、これによりその第1 の走査領域 福昭58-162032 (3)

にて前述せる従来の結島化法の場合と同様に、 予め、第4回に示すことき、非品質物質、金良 等の非単結晶物質の基板1上に、結晶化乃至再 結島化せられるべき半期はの農2が、例えば所 舞CVDほによって形成されてなる構成の基板 体Uが用意されているものとして、その層 2 に 対し、第5因と共に参照して明らかな如く、レ ーザビーム、電子ビーム、イオンビーム等のエ ネルギビーム3による、ストライプ状に第1方 向(これをXとする)に延長せる第1の走査領 場 A。 を形成し、これによりその第1の走査領 填A」を熔離せしめる、第1方向Xの第1の走 齊をなさしめ、次に同じエネルギビーム3によ る、第1の走査領域人。 と一郎重複するストラ イブ状に第1方向Xに延長せる第2の走遊領域 A2 を形成し、これによりその第2の走査領域 A₂ を開動せしめる、第1方向Xの第2の走査 をなさしめ、次に同じエネルギビーム3による、 第2の走疫領域A。 と第1の走査領域A。 側と は反対側で一部重複するストライプ状に第1方

A; を熔離せしめる、第1 の走査を、第1 の走査を、第1 の走査を、第1 の走査を の の は は の と な は は に 比 し 大 な る 速度 を 以 て な し 、 然 し て 、 エ ネ ル ギ ピ ー ム 3 に よ る 、 第1 の 走査 に 続 く 第 (i + 1) の 走査 を 、 第1 の 走査 領 域 A; の 結 晶 化 乃 至 項 域 A; が 熔酸 して い る 間 で な す も の で あ る。

特别成58-162032 (4)

は A₄ 、 A₅ 、 A₆ … … … 朝に向って結晶化乃 至河結晶化が進行して、結晶化乃至再結晶化す るものである。

でする、上述せる本発明による結晶化法の組合、結晶化力を可結晶化せる層 2 の、走査領域A、 A。、・・・・・・による領域 4 の結晶化が、一辺の長さが、前述せる従来の結晶化法による場合に让し、格段的に大なる大いなものを合いかられるものとして、変にはするものである。

因みに、見ば1が石英ガラスでなり、 又層 2 がG e でなるちのとし、 然して、 本発明により、エネルギビーム3 として 8 ワットの電力を看板るアルゴンレーザビームを用いて、 瞬 2 を整板1 の温度を 7 り 0 でとせる状態で、 第1方向Xに1 × 1 0 で (m) / (

を、報1 cm、機2 cmの領域に戻れ、結晶化乃至 再結晶化せしめた所、その領域が単結晶でなる ものとして得られた。尚この場合の結晶成長強 度は約90 cm/ 妙であった。又類1 の走変領域 と朝(1 + 1)の走査領域との重複割合を、面 程比で90%とした。

は、上述に於てはエネルでは、 そののでは、 これを るのを を ののを を るののを るののを る。

又、上述に於ては、半導体装置を製造する場合に本発明を適用するものとして述べたが、一般に基板上に形成された結晶化乃至再結晶化を られるべき層を、結晶化乃至再結晶化する場合 に本発明を適用し得ること明らかであろう。

4、 図面の関単な説明

第 1 図は従来の結晶化法を示す略線図、第 2 図及び第 3 図はその説明に供する略線図である。

男 4 因は本発明による結晶化法の実施例を示す略論因、第5 因及び第6 因はその説明に供する略解因である。

U --- --- --- --- 基板体

1 … … … ... 基板

3 … … … エネルギビーム

A₁ 、A₂ 、A₃ …………走査顧域

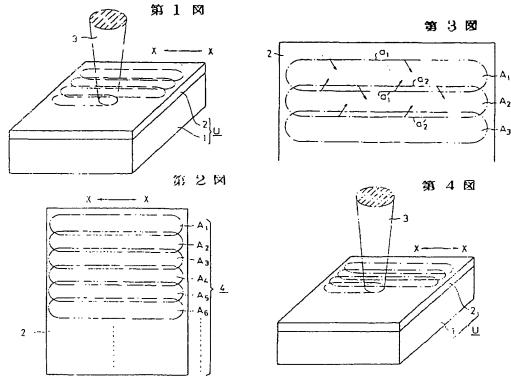
……による領域

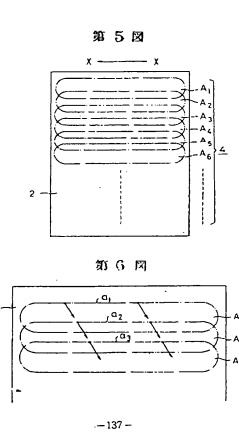
出順人 白本電信電話公社

代雙人 弁理士 田中正治



時開始58~162032(5)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| □ OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.